This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- BLANK PAGES

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DERWENT-ACC-NO: 1993-180070

DERWENT-WEEK: 199322

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Channel optical guide prodn. for hybrid integrated circuit - by forming guide on silicon@ wafer, etching to remove end part, and heating to form spherical lens at endface (J6 20.1.86)

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP[NITE]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0131866 (June 28, 1984)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC JP 93031124 B May 11, 1993 N/A 007 G02B 006/12 JP 61011708 A January 20, 1986 N/A 000 G02B 006/12

APPLICATION-DATA:

 PUB-NO
 APPL-DESCRIPTOR
 APPL-NO
 APPL-DATE

 JP 93031124B
 N/A
 1984JP-0131866
 June 28, 1984

JP 93031124B Based on JP 61011708 N/A

JP 61011708A N/A 1984JP-0131866 June 28, 1984

INT-CL (IPC): G02B006/12; G02B006/42

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 93031124B

BASIC-ABSTRACT: The prodn. comprises forming a channel optical guide on a Si wafer, etching the Si wafer to remove its end part, and heating the end part to form a spherical lens at the endface of the guide.

Used for mfg. hybrid optical ICs. (J61011708-A)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/6

TITLE-TERMS:

CHANNEL OPTICAL GUIDE PRODUCE HYBRID INTEGRATE CIRCUIT FORMING GUIDE SILICON@

WAFER ETCH REMOVE END PART HEAT FORM SPHERE LENS ENDFACE

ADDL-INDEXING-TERMS:

IC

DERWENT-CLASS: L03 P81

CPI-CODES: L03-G02; L04-A01; L04-C07; L04-F04;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1666U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1993-079923 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1993-138366

昭61 - 11708

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int Cl.*
6 02 B 6/

織別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)1月20日

G 02 B 6/12 // G 02 B 6/42 8507-2H 7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称 端面レンズ付チャネル光導波路およびその製造方法

②特 願 昭59-131866

塑出 願 昭59(1984)6月28日

砂発 明 者 那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電話公社 山 田 泰 文 茨城電気通信研究所内 ⑫発 蚏 者 徊 内 那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電話公社 正 夫 茨城電気通信研究所内 ⑫発 明 那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電話公社 者 安 光 保 **茨城電気通信研究所内** 砂発 明 者 那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電話公社 小 林 盛男 茨城電気通信研究所内

の出願人 日本電信電話株式会計

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

⑪出 願 人 日本電信電話株式会社⑫代 理 人 弁理士 谷 義 一

明 韶 書

1. 発明の名称

端面レンズ付チャネル光導波路およびその製 造方法

2. 特許請求の範囲

- 1) シリコン基板上に形成したチャネル光導波路において、前記シリコン基板には、前記チャネル光導波路のうち、少なくとも鏡部付近のシリコン基板が除去されるようにくぼみを設け、そのチャネル光導波路の端面にレンメを設けたことを特徴とする端面レンズ付チャネル光導波路。
- 2) シリコン基板上にチャネル光導液路を形成する工程と、前配シリコン基板のうち、前記チャネル導液路の少なくとも煽動付近のシャンをを設立する工程と、前記チャネル 導液路の類部を加熱溶散して前記チャネル光 導波路の類面にレンズを形成する工程とを えたことを特徴とする類面レンズ付チャネル 光導波路の製造方法。

3. 発明の静細な説明

〔技術分野〕

本発明は、ハイフリッド形光集積回路を構成する上で重要な、発光索子とチャネル光導波路との簡便で高効率結合を可能とする端面レンズ付チャネル光導波路をよびその製造方法に関するものである。

〔従来技術〕

光集種回路の形態としては、同種の材料(主に、GaAB系、InP系の半導体材料)のみで構成されるモノリンツク形と異種材料の組み合せからなるハイブリッド形とがある。ハイブリッド形は、光回路部分に光の吸収損失の少ない材料を用いることができる点で有利である。また、多モード用光部品は、モノリンツク形での製造は困難であり、ハイブリッド形の適用分野である。

ハイブリッド集種回路を実現するためには、同一基板上で発光素子と光回路とを結合することが必要である。従来、発光素子からの光を光導波路へ結合するにあたつては、1)発光素子の発光面と

したがつて、同一基板上で発光素子と光回路との高効率結合を実現するためには、発光素子と光面 ファイバとの結合で用いられているように、 備面 レンズを使用してスポットサイズを変換すると が必要である。しかしながら、 従来は、 チャル 光導波路場面への簡便で良質なレンズの形成法が なかつたので、上述したように同一基板上で発光 素子と光回路とを結合したハイブリッド光集機回 略はこれまで実現されていない。

(目的)

そこで、本発明の目的は、同一基板上で発光素子と光導波路とをきわめて高い結合効率で結合することのできるハイブリッド形光集複回路を実現するための備面レンズ付チャネル光導波路を提供することにある。

本発明の他の目的は、かかる婚面レンズ付チャ オル光導波路を適切にかつ簡便に形成する製造方 法を提供することにある。

〔発明の構成〕

かかる目的を遊成するために、本発明備面レンズ付チャネル光導波路は、シリコン基板上に形成したチャネル光導波路に対して、その備面付近のシリコン基板をエッチングなどで除去し、その導放路場面部分を溶融することにより、その導放路備面にレンズを形成して構成する。

本発明方法では、まず、シリコン基板上にチャ

ネル光導波路を形成し、そのシリコン基板のうち、 少なくともチャネル導波路端面付近の部分を除去 し、その導波路端面を加熱して静殿することによ り、その場面にレンズを形成する。

(実施例)

7

以下に、図面を参照して本発明を詳細に説明する。

第1図は、本発明の1実施例の増置レンズ付チャネル光導波路を示するのである。ここでで、1はシリコン基板、2はシリコン基板1上に配置したチャネル光導波路、3は導波路2の端部に形成された増面レンズ、4はシリコン基板1のうち、1ではシリコン基板1のうち導波路2の端部にサテングなどで除去された導波路2の端部2の端部にして除去されずに残つている部分である。

第2図(A)~(C)は、この嬉園レンズ付チャネル光 導波路の製造方法を示したものである。ここで、 光導波路としては石英系光導波路を用いた。

第2図(A)は、シリコン素板1上に、石英系チャネル光導波路2を形成する工程である。第2図(B)

は、石英系チャネル光導波路2の錦部近傍のシリコン基板1をエッチングにより除去し、蟾部の付近のチャネル光導波路2をシリコン基板1から離して浮かせた状態にする工程である。第2図(C)は、シリコン基板1から離れた導波路端部を加熱落融することにより、蟾面レンズ3を形成する工程である。

ントする反応性イオンエッチングはにより、アモルフアスシリコンをエッチングしてパタン化する。 Q後に、このアモルフアスシリコンをマスクとし、 C2F4 かよび C2H4 の混合ガスをエッチャントとした 反応性イオンエッチングを行なりことにより、 石英系光明波線を所因の形状にパタン化して、 シリコン基板 1 上に石英系チャネル光辺波路 2 を形成する。

9

次に、チャネル光導波路2の増部付近のシリコン 基板1を除去する方法について弾しく述べる。第3図(A) かよび(B) は、この一方法であるシリコン 基板の異方性エッチングを示す。第3図(A) は 所面図、第3図(B) は上面図である。図中の1a は シリコンの(100)面、1 b は (111)面、1 c は (110)面、1 d はそれ以外のエッチング面、2 a は石葵系光導波路のクラッド口、2 b はコア口、2 c はバッフア

この方法を用いる場合、シリコン菇板 1 は(100)面を用い、チャネル光辺波路 2 は〔110〕方向と平行に形成する。この条件で、シリコン菇板 1 を

KOH 水 裕 液 , ビ ο カテコール・エチレン・ジアミンなどのアルカリエッチ液に反すと、石 交 チャネル光 辺 波 ら 2 がマスクとなり、シリコンの 只 方性エッチングが行なわれる。例えば、ピ ロカテコール・エチレン・ジアミンの 場合、シリコン 結晶面とエッチング 温度の 関係は (100): (110): (111)=50: 30: 3 μm/h となる。 したがつて、 (111) 面が 現われると、エッチングはほとんど行なわれなくなる。 このため、 シリコン 芸板 1 は第 3 図 仏 および (B) のようにエッチングされる。

上記のエッチング速度の関係から、第3図(A)のようにシリコン基板1は、砂波路2を上底とした台形状にエッチングされ、砂波路2の下部への空放路 2 の下部へのでは第3図(B)に示すように、面1dが現われる。しかし、これは(111)面ではないので、エッチングは進行し、石英系チャネル光辺波路2の下部のシリコンへのエッチングの会い込

みが起こり、辺波路旬部はシリコンから確れて浮いた状態になる。なお、上記エッチングに貸しては、石英系光辺波路が荒れないことが必要である。そのためには、エッチング液としては、 KOH よりも有機アルカリであるピロカテコール・エチレン・ジアミンの方が超なしい。

シリコン 基板の結晶面およびチャネル光彩 波路を 形成する方向に 例限はない 点は有利であるが、 8102 マスク 6 を形成する工程が入るので、その 分だけめんどりである。

次に、第2図(0)に示した加品格 はによるレンズ 形成工程を併しく説明する。加品の方法としては、マイクロ・トーチ 等による火炎を用いてもよいが、本央 筋例では、002 レーザを照射して加品格 はした。 この方法を用いた方が、加工条件を 制卸しやすい。例をは、CO2 レーザビームを ゲルマニウム のレンズにより、スポット径約 200 μm に負光する。

y

逆に、溶設温度が高すぎると、石英ガラスの粘性が減少し、安面張力が小さくなるためにレンス 形状がくずれると考えられる。

CO2 レーザを照射する方向は第3図(Mの正面から、または第3図(Mの上側からが可能であるが、 この時限別される面を水平に保つような樹成にしておけば、溶破部が垂れ下がることはない。

80 μmのときに役も始合効率が高く、約50%の効率が得られた。一方、比咬のために、婚面レンズを形成していない認波路について、同様の結合効率を避定したところ、約8%であり、婚面レンズを形成したことにより効率が5倍程度改善されており、レンズの効果を確認することができた。

なお、上述の突然例は、石英系光均波路を用いた場合であるが、とれ以外の材料の場合でも本発明は適用できる。ただし、本発明を突施するにあたつて好適な材料は、シリコンのエッチング液にエッチングされにくく、かつ はんがシリコン 若板より低いものである。

〔効 彔〕

以上説明したように、本発明によれば、シリコン基板上に形成したチャネル光辺波路に対してのサンリコン基板のうち当眩光辺波路の発面付近の部分をエッチングなどで除去し、そのチャネル光辺波路面に容易に良質ので、かかるチャネル光辺波路が面に容易に良辺のレンスを形成できる。シリコン基板は、最低辺のレンスを形成できる。シリコン基板は、最低辺

一方、形成された半球状レンズのレンズ半径は、溶融する事被路部分の長さに依存する。溶はかの長さは消破路下部へのシリコン 越板エッチングの合い込みの深さで決定される。すなわち、シリコン 越板に逃げる ので存 はしている したがつているの条件で 002 レーザ光を照射してもほがシリコン 基板に逃げる ので容はしない。 したがつている ひかが 20 とりコン 基板のない 30 との 3

厚さ 5 5 μm (クラット 2 5 μm 、コア 2 4 5 μm 、 ペッファ 2 5 μm)、 2 4 5 μm の 石 英 系 光 避 波 路 につい て、 シリコン 基 板 の エッチング 食い 込み 負 x と 形成 され たレン ズ 半 径 r と の 関係を 調べた 結 具 を 第 5 図 に 示 す。

上述のブロセスで形成した、レンズ半径 r ⇒20 μm 端面レンズの 効果を調べるために半部体レーザ (LD) との結合効率を調べた。 ここで使用した LD は 2 0 μm × 0.7 μm の発光質 紋をもつ GaAs レーザで、発振波長は 875 nm であつた。 部波路 端面レンズのレンズ面と LD の 発光面との距離が

度に似れているので、シリコンに接した光導波路 部分は温度が上がらず、シリコンに接していない 部分の温度のみが上昇するから、このようにして 形成されるレンズのレンズ半径を、均波路の裕散 部分の長さにより決定することができ、さらに、 この密度部分の長さは、遊波路路面下へのエッチ ング食い込みほにより決定することができる。し たがつて、本発明の方法によれば、シリコンのエ ッチング時間を決めることによつて、形成できる レンズの半径を決めることができるので、再現性 良くレンズを形成できるといり利点がある。さら に加えて、本発明光羽波路によれば、例えば第6 図に示すよりに、 LD 等の発光系子 7 と光羽波路 2とを同一基板1上で結合することが可能となる。 なか、 7. B は LD5 の活性口を示す。この場合、シ リコン菇板1は LD7 のヒートシンクの役切をも果 たす利点がある。

4.図面の磁片を説明

第1図は本発明の一袋箱例である館面レンズ付 チャネル光辺波路を示す斜視図、 第2図(A)~(C)は端面レンズ付チャネル光導放路の製造方法を示す斜視図、

第3図(A)および(B) はシリコン 茘板の 異方性エッチングの 敷様を示す、 それぞれ、 断面図および上面図、

第4図(A) および(B) はシリコン基板の等方的エッチンクの工程を説明するための斜視図、

第5図はエッチングの食い込み量とレンズ半径 との関係を示す特性曲線図、

第6図は本発明の適用例の1つとして同一基板上での半導体レーサと導放路との一体構成例を示す正面図である。

- 1 …シリコン基板、
- 1 4 … (100)面、
- 1 b … (111)面;
- 1 c … (110)面、
- 1 d…それ以外のエッチング面、
- 2…チャネル光薄波路、
- 2 a ··· クラッド層、
- 2 b … コア層、

2cmパッファ 層、

3 … 婚面レンズ、

4…シリコン基板に形成されたくほみ、

5 … シリコン基板のうち導波路端面付近の部分、

6 ··· SiO, マスク層、

7…半導体レーザ、

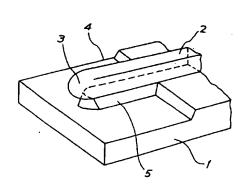
7 a … 活性層。

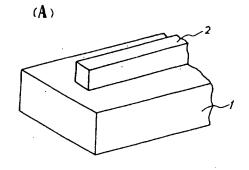
特.許出願人 日本電信電話公社

代理人 弁理士 谷 饒 一

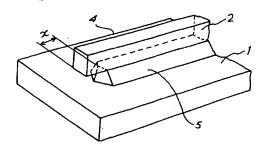
第2図

第1図





(**B**)

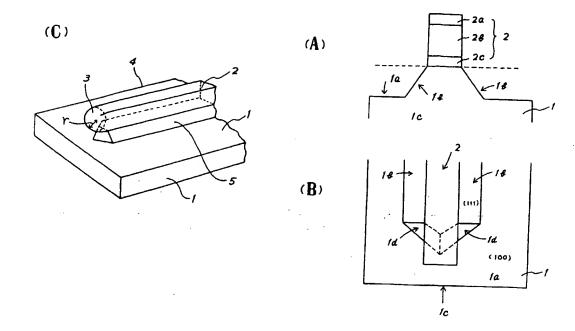


-47-

第 3 図

第 5 図

第 2 図



第 4 図

